許 公 報(B2) 平3-7157

Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

20分公告 平成3年(1991)1月31日

H 05 K 3/46

7039-5E T

発明の数 1 (全10頁)

多層ブリント配線板の製造方法 会発明の名称

> 顧 昭59-35770 20特

第 昭60-180197 **8**公

顧 昭59(1984)2月27日 20出

@昭60(1985) 9月13日

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興産株式会社高分 明 @発 者 子研究所内

弘 野 @発 明 者

千葉県市原市五井南海岸8番の1 字部興産株式会社高分

子研究所内

章 @発 明 者 尾

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興産株式会社高分

子研究所内

勿出 頭 人 宇部與産株式会社 山口県宇部市西本町1丁目12番32号

弁理士 羽 鳥 100代 理 人

虎之助 審 査 官 **松本**

特開 昭60-101805 (JP, A) 90参考文献

1

切特許請求の範囲

1 絶縁基板上に第1層目の配線パターンを形成 し、該配線パターン上にフオトポリマーの膜を形 成した後、該フオトポリマーの膜を、露光して光 硬化させ、現像し所定位置にパイヤホールの形成 5 された光硬化膜を形成し、次いで、上配フオトポ リマーの光硬化膜を層間絶縁膜として使用して該 層間絶縁膜上及び上記パイヤホール部に第2層目 の配線パターンを形成し、更に上記のフオトポリ マーの膜形成工程以下の工程を順次繰り返して多 10 **層配線パターンを形成する多層プリント配線板の** 製造方法において、上記フオトポリマーの膜形成 を、下記一般式 (Ia) で表される構成単位を10 モル%以上有し、その残部として下記一般式(1 香族ポリアミドが約3~50重量%の割合で有機溶 媒に溶解されている感光性樹脂組成物を用い、該 組成物を配線パターン上に塗布し、乾燥させるこ とにより行うことを特徴とする多層プリント配線 板の製造方法。

$$\begin{array}{cccc}
0 & O & R_1 & R_2 \\
\parallel & \parallel & \parallel & \parallel \\
-C - A_{1} - C - N - A_{1} - N - N
\end{array}$$
(I a)

(但し、上式中、R,及びR₂は水素原子又は反応 性有機化合物の残基を示し、Ariは芳香族ジカル ポン酸又は芳香族ジカルポン酸の酸ハロゲン化物 の芳香族残基を示し、Araは感光基を含有する芳 香族残基を示す。)

(但し、上式中、R.及びR.は水素原子又は反応 性有機化合物の残基を示し、Araは芳香族ジカル ボン酸又は芳香族ジカルボン酸の酸ハロゲン化物 b) で表される構成単位を 0~90モル%有する芳 15 の芳香族残基を示し、Araは感光基を含有しない 芳香族残基を示す。)

発明の詳細な説明

本発明は、多層ブリント配線板の製造方法、詳 しくは、多層プリント配線板の層間絶縁膜形成材 20 料として、高分子鎖中に感光基を含有する高感度 の新規な芳香族ポリアミドからなり、耐熱性、機 械的性質及び電気的性質の優れた、高感度、高解 像度を有し有機溶媒可溶性ポリアミドを感光材料 として含む感光性樹脂組成物を用いる、多層ブリ ント配線板の製造方法に関するものである。

プリント配線板に搭載する素子及び部品は、従 来、能動素子、受動素子を含めた個別部品が主で 5 あつたが、技術の進展に伴い今後はIC、LSIを高 密度に搭載する方向に向うものと考えられる。従 つて、プリント配線板は、その実装形態が複雑で 密度の高いものになつていく傾向にある。

しかし、従来のプリント配線技術でプリント配 10 した。 線板の高密度化に対処することは到底不可能であ り、新たな高密度細線回路形成技術及び多層化技 術が必要である。

即ち、例えば、プリント配線板において、布線 ホール法による多層化技術が広く応用されてきた が、この技術はランド部分スペースのために回路 パターンの配線領域が制限される欠点がある。即 ち、上記の従来技術によりプリント配線板の多層 ルーホール数が多くなり、逆に平面内の配線領域 が減少する欠点がある。従つて、従来技術では、 層数を10以上に増やし、線巾やスルーホール径を 小さくすることは材料的にも精度的にも限界に達 配線技術が要請される。

而して、上記の新しい配線技術として、パイヤ ホール形成にフオトフアプリケーションを応用し た方法、即ち、絶縁基板上に第1層目の配線パタ ーンを形成し、該配線パターン上にフオトポリマ 30 ある。 ーの膜を形成した後、該フオトポリマーの膜を、 露光して光硬化させ、現像し所定位置にパイヤホ ールの形成された光硬化膜を形成し、次いで、上 記フオトポリマーの光硬化膜を層間絶縁膜として に第2層目の配線パターを形成し、更に上記のフ オトポリマーの膜形成工程以下の工程を順次繰り 返して多層配線パターンを形成する多層プリント 配線板の製造方法が考えられる。

然し乍ら、上記の方法により多層ブリント配線 40 板を製造するには、上記のフオトポリマーが感光 材料として種々の適性を具備している他に、層間 絶縁膜の形成能を有する等の特性を併有していな ければならないが、従来のフォトポリマーは、必

ずしも欺る特性を有しておらず、上記の多層ブリ ント配線板の製造方法に適用し難かつた。

本発明者等は、フオトフアブリケーションの応 用による多層ブリント配線板の製造方法及び該製 造方法の実施を可能にするフォトポリマーについ て種々検討した結果、フォトポリマーとして感光 基を含有する特定の芳香族ポリアミドを用いるこ とにより、充分な工業的価値を有する多層プリン ト配線板を製造できることを見出し本発明に到達

即ち、本発明は、絶縁基板上に第1層目の配線 パターンを形成し、該配線パターン上にフオトポ リマーの膜を形成した後、該フオトポリマーの膜 を、露光して光硬化させ、現像し所定位置にバイ 収容数の向上をはかるために、従来、メツキスル 15 ヤーホールの形成された光硬化膜を形成し、次い で、上記フオトポリマーの光硬化膜を層間絶縁膜 として使用して該層間絶縁膜上及び上記パイヤホ ール部に第2層目の配線パターンを形成し、更に 上記のフオトポリマーの膜形成工程以下の工程を 化を行うと、層数が増えると層間接続のためのス 20 順次繰り返して多層配線パターンを形成する多層 プリント配線板の製造方法において、上記フォト ポリマーの膜形成を、下記一般式 (Ia) に表さ れる構成単位を10モル%以上有し、その残部とし て下配一般式(Ib)で表される構成単位を0~ しつつあり、ブリント配線板の多層化には新しい 25 90モル%有する芳香族ポリアミドが約3~50重量 %の割合で有機溶媒に溶解されている感光性樹脂 組成物を用い、該組成物を配線パターン上に途布 し、乾燥させることにより行うことを特徴とする 多層プリント配線板の製造方法を提供するもので

$$\begin{array}{cccc}
O & O & R_1 & R_2 \\
- & & & & & & & \\
- & & & & & & & \\
- & & & & & & & \\
- & & & & & & & \\
- & & & & & & & \\
- & & & & & & & \\
- & & & & & & & \\
- & & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & & \\
- & & & & &$$

(但し、上式中、R1及びR2は水素原子又は反応 使用して該層間絶縁膜上及び上記パイヤホール部 35 性有機化合物の残基を示し、Ariは芳香族ジカル ポン酸又は芳香族ジカルポン酸の酸ハロゲン化物 の芳香族残基を示し、Arzは感光基を含有する芳 香族残基を示す。)

(但し、上式中、R.及びR.は水素原子又は反応 性有機化合物の残基を示し、Ariは芳香族ジカル ポン酸又は芳香族ジカルボン酸の酸ハロゲン化物

の芳香族残基を示し、Araは感光基を含有しない 芳香族残基を示す。)

以下に本発明の多層ブリント配線板の製造方法 について詳述する。

先ず、本発明の製造方法において用いられる感 5 光性樹脂組成物について説明する。

本発明で用いられる感光樹脂組成物の感光材料 である、前記一般式 (I a) で表される構成単位 を10モル%以上、好ましくは20モル%以上、更に .好ましくは40モル%以上の割合で有する芳香族ポ 10 クリレート類;4-アクリルアミドー3,4´ージ リアミドは、前配一般式(Ia)で表される構成 単位を80~100モル%の割合で有するポリアミド であつてもよいが、その構成単位の他に、次の一 般式 (Ib) で表される構成単位を 0~90モル %、特に0~80モル%、更に0~60モル%の割合 15 ミノジフエニルエーテル、3,4'ージシンナムア で有する芳香族ポリアミドであつてもよい。

性有機化合物の残基を示し、Ar,及びAr,は芳香 族残基を示す。)

前記一般式(Ia)及び(Ib)においてAra 及びAr:で示される芳香族残基としては、芳香族 ジカルボン酸の芳香族残基があげられ、該芳香族 25 ルエーテル類;及び4,4′ージアミノカルコン、 ジカルポン酸としては、例えば、テレフタル酸、 イソフタル酸、4,4ージカルボキシーピフエニ ル、4.4'ージカルポキシージフエニルメタン、 4. 4-ジカルボキシージフエニルエーテルなど の芳香族ジカルボン酸とそれらの酸ハロゲン化物 30 アミノカルコンなどのカルコンなどをあげること をあげることができる。これらの芳香族ジカルボ ン酸成分のうちでも、上記芳香族ジカルボン酸の 酸ハロゲン化物、特に酸塩化物が好ましい。

また、前記一般式(Ia)において、Arzで示 光基を有する芳香族ジアミンの芳香族残基があげ られ、該芳香族ジアミンとしては、例えば、3, 5-ジアミノ安息香酸エチルアクリル酸エステ ル、2, 4-ジアミノ安息香酸エチルアクリル酸 クリル酸エステル、2, 4ージアミノ安息香酸エ チルメタクリル酸エステル、3,5ージアミノ安 息香酸グリシジルアクリレートエステル、2,4 ージアミノ安息香酸グリシジルアクリレートエス

テル、3,5-ジアミノ安息香酸グリシジルメタ クリレートエステル、2, 4-ジアミノ安息香酸 グリシジルメタクリレートエステル、3, 5ージ アミノ安息香酸ケイ皮エステル、2, 4ージアミ ノ安息香酸ケイ皮エステルなどの安息香酸エステ ル類;3,5-ジアミノベンジルアクリレート、 3, 5ージアミノベンジルメタクリレート、2, 4ージアミノベンジルアクリレート、2, 4ージ アミノペンジルメタクリレートなどのペンジルア アミノジフエニルエーテル、2-アクリルアミド -3,4-ジアミノジフエニルエーテル、4ーシ ンナムアミドー3, 4-ジアミノジフエニルエー テル、3,4ージアクリルアミドー3,4ージア ミドー3'、4ージアミノフエニルエーテル、4ー メチルー2'ーカルボキシエチルメタクリル酸エス テルー3,4ージアミノフエニルエーテル〔カル ポキシエチルメタクリル酸エステルはCH₂=C (但し、上式中、R₂及びR₄は水素原子又は反応 20 (CH₃) COOCH₂CH₂OOCーを示す 入 4 ーメチ ルー2ーカルポキシエチルアクリル酸エステルー 3, 4ージアミノジフエニルエーテル [カルポキ シエチルアクリル酸エステルはCH2 = CHCOOCH₂CH₂OOC-を示す)などのジフェニ

また、前記一般式 (Ib) において、Arrで示 される芳香族残基としては、感光基を有さない芳 香族ジアミンの芳香族残基があげられ、該芳香族 される感光基を含有する芳香族残基としては、感 35 ジアミンとしては、例えば、パラフエニレンジア ミン、メタフエニレンジアミン、2, 4ージアミ ノトルエン、4−4′ージアミノジフエニルエーテ ル、4,4'ージアミノジフエニルメタン、〇ート ルイジン、1, 4ーピス(4ーアミノフエノキ エステル、3,5ージアミノ安息香酸エチルメタ 40 シ) ベンゼン、2,2ーピス (4ーアミノフエノ キシフエニル) プロパン、〇ートルイジンスルホ ンなどのジアミン、及び9, 9ーピス (4ーアミ ノフエニル)-10-アンスロン、1,5-ジアミ ノアントラキノン、1, 4ージアミノアントラキ

ルコン、3', 4ージアミノカルコン、4'ーメチル

4ージアミノカルコン、3'ーメチルー3, 5ージ

ができる。

ノン、3,3ージアミノベンソフェノン、4ー N, N-ジメチルアミノー3, 5-ジアミノベン ージアミノベンドイル)ーナフタレンなどのケト これらのうちでも特に、ケトン基を含有するジア ミンがポリアミドの感度、解像度を一層向上させ 得るので好ましい。

また、前配一般式 (Ia) 及び (Ib) におい て、R₁、R₂、R₃及びR₄で示される反応性有機化 10 基を示す。) 合物の残基は、ポリアミドのアミド結合の水素原 子に対して反応性を有する有機化合物(反応性有 機化合物) がポリアミドのアミド結合の水素原子 と置換反応した結果形成された有機基であり、例 イル基、シンナモイル基、パラアジドベゾイル基 などをあげることができ、特にアクリロイル基、 メタクリロイル基、シンナモイル基などの感光基 を含有する有機基がポリアミドの感度、解像度を 有する反応性有機化合物としては、例えば、メタ クリル酸クロライド、アクリル酸クロライド、ケ イ皮酸クロライド、酢酸クロライド、塩化ベンジ ル、パラアジド塩化ベンゾイルなどがあげられ て、前記一般式 (Ib)

効果があるが、多過ぎると感光基濃度が低くなり 光感度が低下するので適当ではない。

また、前配芳香族ポリアミドは、ポリアミド 0.5 8 / Nーメチルー 2 - ピロリドン100 nLの濃度 0.1~3.5特に0.2~2.0の範囲内にあるものが好ま しい。

そして、前記ポリアミドは、次のようにして製 造することができる。

即ち、前記ポリアミドにおいて、 R_1 、 R_2 、 R_3 40 (1) ジアミノジフエニルエーテル類の合成法 及びR₄が水素原子であるものは、前記Ar₄(又は Ara)を有する芳香族ジカルポン酸成分と、下記 一般式(Ⅱ)で表される感光基を有する芳香族ジ アミン100~10モル%、好ましくは100~20モル

%、更に好ましくは100~40モル%、及び下記― 般式(Ⅱ)で表される感光基を有さない芳香族ジェ アミン0~90モル%、好ましくは0~80モル%、 更に好ましくは0~60モル%からなる芳香族ジア ン基を含有するジアミンをあげることができる。 5 ミン成分と重縮合又は共重縮合して重縮合物又は 共重縮合物(芳香族ポリアミド)を合成すること により得られる。

> $H_2N-A_{I_2}-NH_2$ (II)(但し、式中、Arzは感光基を含有する芳香族残

 $H_2N-Ar_4-NH_2$ (Π) (但し、式中、Araは感光基を有さない芳香族残 基を示す。)

上記の合成反応は、有機溶媒中で100℃以下、 えば、アセチル基、アクリロイル基、メタクリロ 15 好ましくは80°C以下の反応温度で0.1~48時間重 合反応を行うのが好ましい。

上記重合反応における有機溶媒としては、例え ばN, Nージメチルスルホキシド、N. Nージメ チルホルムアミド、N, Nージエチルホルムアミ 一層向上させ得るので好ましい。これらの残基を 20 ド、N、Nージメチルアセトアミド、N、Nージ エチルアセトアミド、Nーメチルー2-ピロリド ン、ヘキサメチレンホスホアミドなどが用いられ る。

また、前記芳香族ポリアミドにおいて、Ri、 る。また、本発明で使用されるポリアミドにおい 25 Rz、Rz及びRaの少なくとも一つが反応性有機化 合物の残基であるものは、上述の如くして合成し たR₁、R₂、R₃及びR₄が水素原子である前記の重 縮合物又は共重縮合物 (芳香族ポリアミド) を、 その合成反応溶液中に、前述のR」、Rz、Rz及び 位の存在は、ポリアミドの熱的性質を向上させる 30 Raに相当する有機基を有する反応性有機化合物 を添加し、- 5~100℃の反応温度で0.1~48時間 反応させることにより得られる。

尚、前記芳香族ポリアミドの製造に用いられ る、前配一般式(Ⅱ)で表される芳香族ジアミン の溶液として30℃において測定した対数粘度が 35 において、ジアミノジフエニルエーテル類、ジア ミノ安息香酸エステル類及びジアミノベンジルア クリレート類は、新規化合物であり、その合成法 には制限されないが、その好ましい合成法として は次のような方法をあげることができる。

(モノ又はジ) アセチルアミドージニトロフ エニルエーテルを加水分解して得られる (モノ 又はジ)アミノージニトロフエニルエーテル と、アクリル酸クロリドなどとを反応させ、次 いで反応物を還元することによつて目的とする 芳香族ジアミン化合物を合成する方法をあげる ことができる。

(2) ジアミノ安息香酸エステル類の合成法 ジニトロ安息香酸クロリドと、ヒドロキシエ 5 チルメタクリレートなどとを反応させ、次いで 反応物を還元することによつて目的とする芳香 族ジアミン化合物を合成する方法をあげること ができる。

(3) ジアミノベンジルアクリレート類の合成法 ジニトロペンジルアルコールと、アクリル酸 クロリドなどとを反応させ、次いで反応物を選 元することによつて目的とする芳香族ジアミン 化合物を合成する方法をあげることができる。 る、前配一般式(T)で表される芳香族ジアミン のうちArvで示される芳香族残基が

示し、Rはメチル基又はエチル基を示す)である 化合物(前記の4'-N, N-ジメチルアミノー 3, 5ージアミノペンソフエノンなど) も、新規 その好ましい合成法としては、先ずジニトロ塩化 ペンゾイルとアニリンとを反応させてジニトロペ ンズアニリドを合成し、次ぎにこれと

れる反応物に濃塩酸を加えることによつて

次いでこれを選元することによつて目的とする ジアミン化合物を合成する方法をあげることがで きる。

また、本発明で用いられる感光性樹脂組成物を 構成する有機溶媒としては、N, Nージメチルホ ルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、N ーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシ

10

ド、1,3ージメチルー2ーイミダリジノン、へ キサメチルホスホリツトトリアミド、ヘキサメチ レンホスホアミドなどをあげることができる。こ の感光性樹脂組成物は、前配芳香族ポリアミドが 約3~50重量%、好ましくは5~40重量%の割合 で有機溶媒に均一に溶解されている溶液組成物で

- 本発明で用いられる上記感光性樹脂組成物に

は、必要に応じ、熱重合防止剤を配合させること 10 ができる。かかる熱重合防止剤としては、ハイド ロキノン、2,6-ジーt-プチルー4-メチル フェノール (BHT)、メチルエーテルハイドロキ ノン、ペンゾキノンなどをあげることができる。 この熱重合防止剤の配合量は、前記ポリアミド また、前配芳香族ポリアミドの製造に用いられ 15 100重量部に対し0~3重量部程度が適当である。 また、本発明で用いられる感光性樹脂組成物に は、必要に応じ、増感剤及び光重合開始剤を添加 させることができる。かかる増感剤及び光重合開 始剤としては、ミヒラーズケトン、ペンゾイン、 20 ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエ ーテル、ペンゾインイソプロピルエーテル、2ー tープチルアントラキノン、1, 2ーペンゾー 9,10-アントラキノン、4,4-ビス(ジエチ ルアミノ) ベンゾフエノン、アセトフエノン、ペ 化合物であり、その合成法には制限されないが、25 ンゾフエノン、1,5-アセナフテン、チオキサ ントン又はその誘導体(例えばクロルチオキサン トン、メチルチオキサントン)、アントラニル酸 ジメチルアミノペンゾエーテトなどをあげること ができ、これらは単独で又は2種以上混合して用 30 いられる。この増感剤及び光重合開始剤の配合量 は、前記ポリアミド100重量部に対し1~10重量 部程度が適当である。

> 本発明に使用する感光性樹脂組成物は、常温で 測定した回転粘度が約1~5000ポイズ、特に5~ 35 1000ポイズ、更に最適には10~500ポイズである 粘稠で、無色透明な前記ポリアミド溶液組成物で あることが好ましい。

> 次に、上述の感光性樹脂組成物を用いた、本発 明の多層プリント配線板の製造方法の一実施態様 40 の概略を図面を参照し乍ら説明する。

本発明の代表的な実施想様は、次の4工程を基 本工程とするものである。

工程(i) 第1層目の配線パターンの形成 ...

絶縁基板上に、第1層目の配線パターン2を

アデイテイブプロセス又はフオトエッチングブ ロセスにより形成する。この工程は、通常、銅 張をした絶縁基板に対して通常の感光性樹脂を 用い、常法通り実施される。

工程(ii) フオトポリマー膜の形成

工程(ii)で得られた第1層目の配線パター ン2上に、前述の本発明の感光性樹脂組成物を 約5~2000μm、好ましくは10~1000μm、更 に好ましくは30~800µmの平均厚さの薄膜状 は5~150μmの平均厚さのフォトポリマーの 膜3を形成する。このフオトポリマーの膜3の 形成により第1層目の配線パターン2は該膜3 で被覆埋設される。

工程(ii)で得られたフオトポリマーの膜3 を所定のポジマスクで覆い、紫外光等により露 光し、Nーメチルー2ーピロリドン等の溶剤を 用いて未硬化部を洗い落とし現像し、水洗し 位置にパイヤホール4の形成された光硬化膜を 形成する。そして、この光硬化膜は層間絶縁膜 3′を形成する。

工程(iv)第2層目の配線パターンの形成

イヤホール4部に第2層目の配線パターン5を形 成する。この第2層目の配線パターン5の形成に はセミアデイテイブ法が適用される。即ち、先 ず、上記層間絶縁膜3′上及びパイヤホール4部 その上に通常の配線パターン形成用の感光性樹脂 を用いて第2層目の配線パターン形成部を形成 し、該形成部に銅を電気メツキした後、上記感光 性樹脂の硬化膜を剝離して銅の電気メッキ部以外 の無電解銅メツキ部をエツチングし、電気メツキ 35 銅からなる第2層目の配線パターン5を形成す

上述の工程(i)~(iv)を終了後、更に工程 (ii)~(iv)を必要回数繰り返すことにより所 望の多層ブリント配線板を製造する。

上述の工程(ii)及び工程(ii)における感光 性樹脂組成物の塗布、乾燥、及びフォトポリマー の膜の露光、現像は、次のようにして行う。

上記感光性樹脂組成物の基板への塗布は、例え

ば回転塗布機で行うことができる。塗布膜の乾燥 は150℃以下、好ましくは100℃以下で行う。この 際減圧はしてもしなくてもよい。乾燥後、塗布膜 にネガ型のフオトマスクチャートを置き、紫外 5 線、可視光線、電子線、X線などの活性光線を照 射する。次いで未露光の部分を現像液で洗い流す ことによりポリアミドのレリーフパターンを得 る。上記の現像液としては、N, Nージメチルホ ルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ジ に塗布、乾燥して、約2~200µm、好ましく 10 メチルスルホキシド、N-メチル-2-ピロリド

ン、ヘキサメチレンホスホアミド、ジグライムな

どの溶剤又は該溶剤とメタノール、エタノールと

の混合系を用いることができる。

12

本発明の多層プリント配線板の製造方法に用い 工程(前) パイヤホールを有する光硬化膜の形成 15 られる感光性樹脂組成物の感光材料、即ち、前記 芳香族ポリアミドは、感光基が高分子鎖中に導入 されているものであり、有機溶媒に対する溶解性 が優れているため、有機溶媒に溶解し感光性樹脂 組成物として使用することにより光化学的手段に て、第1層目の配線パターンを導通する所定の 20 よつて配線パターンを容易に形成することがで き、且つ配線パターンを形成する場合、高い感光 性を有し、光透過性及び光架橋性に優れているた め、かなり厚い膜に光硬化することが容易に短時 間で行え、いずれの光硬化膜にも所望の位置に、 工程(ii)で得られた層間絶縁膜3′上及びバ 25 従来の感光材料では到底不可能であつた約300μ m程度の小径のパイヤホールの形成が容易に可能 し、また従来の非感光性の、ポリイミドやポリア ミドのように、画像形成用の別の光硬化性物質を 特に必要としない。また、感光性ポリアミツク酸 に、それらを表面処理後無電解銅メツキを施し、30(ポリイミド前駆体)やポリアミドアミツク酸の ように画像形成後イミド化工程を必要としないた め、工程の簡略化のみならず、素子への熱的影響 や収縮による歪や応力を与えることがないなどの 多くの優れた効果がある。

> しかも、前記芳香族ポリアミドを用いて形成さ れる光硬化膜の層間絶縁膜は、耐熱性、機械的性 質及び電気的性質に優れ、且つ基板への接着性が 良好なものであり、また前記ポリアミドは、光透 過性及び光架橋性に優れているため、厚さが約30 40 ~80μmの厚みのある膜を好適に形成することが できる。

本発明の多層プリント配線板の製造方法に用い る感光性樹脂組成物の感光材料は、上述の如き 種々の特性を有しており、配線パターン上に直 接、パイヤホールを有する絶縁膜を形成できるか ら、斯る感光材料を用いる本発明によれば、多層 プリント配線板の製造が可能となる。

叙上の如く、本発明は、フオトポリマーとし て、耐熱性が優れており、感度、解像度が高く、 5 基板に対する接着性が優れている、有機溶媒可溶 性のポリアミドを用いることにより、パイヤホー ルの細径化等が要求される層間絶縁膜が層間に内 在された多層プリント配線板の製造を可能にした ールを形成することができるものであり、電子工 業分野に対し大きく寄与するものである。

以下に、本発明で使用される前記ポリアミドの 製造に用いられるジアミン成分の合成例、本発明 で使用される前記ポリアミドの製造例、及び本発 15 融点 88~89°C 明の実施例を示す。

合成例 1

3, 5ージアミノ安息香酸エチルメタクリル酸 エステルの合成

第一工程

3, 5-ジニトロ安息香酸エチルメタクリル酸エ ステルの合成・

2ーヒドロキシエチルメタクリレート29.6%と ピリジン18.1 f をTHF(テトラヒドロフラン) 200mlに溶解した溶液に、3,5-ジニトロ安息 30 香酸クロリド50 g をTHF150mlに溶解した溶液を 滴下ロートから5~6℃で滴下して1時間で加え た。稿下後、更に10~15℃で1時間攪拌した。そ の後、プフナーロートを用いて析出したピリジン 塩酸塩を減別し、減液を濃縮した後、水中に注ぎ 35 込み白黄色の沈澱物を析出させた。

得られた沈澱物をデカンテーションにより数回 洗浄後、真空中で乾燥し、3,5-ジニトロ安息 香酸エチルメタクリル酸エステル60%を得た。

第二工程

3, 5ージニトロ安息香酸エチルメタクリル酸エ ステルの選元

第一工程で得られた3,5-ジニトロ安息香酸 エチルメタクリル酸エステル5 f を酢酸36mlに溶

14

解した溶液を、鉄粉27 8 を水15元/酢酸35元に懸 獨させた溶液に反応温度が25℃±3℃に保持され るように攪拌しながら2~4 叫ずつ加えた。約20 分間で添加を終え、更に10分間攪拌した。

その後、ブフナーロートを用いて、過剰の鉄分 を分離した濾液に氷を入れて約0℃とした後、ア ンモニア水でHを8付近にし、酢酸エチルを用い て抽出し、水洗乾燥後、酢酸エチルを除去し、粗 目的物11.2 (収率67.5%)を得た。この租目的 もので、各層のいずれの位置にも自由にパイヤホ 10 物の精製はカラムクロマトグラフイーにより行つ た。即ち、65点中のカラムにワコーゲル(C-200) 200 f を充塡し、酢酸エチルとペンゼンの 1:1の混合溶媒を展開溶媒として分離し、目的 物7.89を得た。

元素分析値(C12H16N2O1として)

C Н N 実測値(%) 59.36 6.08 10.49 計算値(%) 59.08 6.10 10.60

又、上記目的物について、赤外吸収スペクトル 20 及びH-NMRスペクトを測定し、目的物である ことを確認した。

製造例 1

25

① ポリアミドの製造

三口フラスコに乾燥窒素を通じてフラスコ内 を置換した後、塩化リチウム39と合成例1で 得られた3,5-ジアミノ安息香酸エチルメタ クリル酸エステル31.714%を入れ、これにN-メチル2ーピロリドン (NMP) 240 mを加え 溶解した。溶解後、3℃に冷却し攪拌しながら テレフタル酸ジクロライド24364gを加えた。 この時発熱があり、溶液の温度が34℃まで上昇 した。これを30分間氷水中で攪拌した後、室温 で1時間攪拌をつづけ反応させた。

次いで、反応溶液にNMP300mlを加え希釈 した後、これをメタノール6ℓと水6ℓの混合 液に加えポリアミドを析出させた。析出物を濾 集し乾燥し、白色のポリアミド粉末42.01 タ を 得た。このポリアミドの対数粘度(ポリアミド 0.5 f / NMP100 m 濃度のポリアミド溶液、30 ℃) は1.73であった。

② 感光性樹脂組成物の調製

上記①で得られたポリアミド粉末30分に、有 機溶媒としてNMP150 &、光重合開始剤とし

16

てミヒラーズケトン1.2g、及び熱重合防止剤 としてハイドロキノン0.15gとメチルエーテル ハイドロキノン0.15gを加え、よく攪拌し均一 粘稠液とした後、圧力濾過して微細なごみなど を除去し、150ポイズの感光性樹脂組成物を調 5 製した。

③ 硬化膜の作成及び種々の特性値の測定結果 銅板上に700μm厚のスペーサーを設け、これに上記②で調製された感光性樹脂組成物を流し込み、パーコータを用いて塗布し、平均膜厚 10 が約700μmである薄膜を形成し、その薄膜を 70℃の熱風乾燥器内で2時間乾燥して厚さ75μ mの膜を得た。この膜を、超高圧水銀灯を用いて、1J/cdの照射を行つて光硬化させた後、 150℃で30分間熱処理を行い、硬化膜を作成し 15 た。この硬化膜について種々の特性値を測定した結果を下記表1に示す。

表 1

項目	結果
引張強度 (kg/mi)	- 11.3
伸度 (%)	16, 7
密着性 (kg/cd)	ì
ガラスエポキシ基板	>64
ガラスイミド基板	>64
銅張積層板	>64
鉛筆硬度	> 6 ∦
収縮率 (%)	14.8
熱分解開始温度 (℃)	310
5%減量温度 (℃)	362
熱膨脹係数 (1/℃)	
rt~125℃	3.2×10 ⁻⁵
125°C~250°C	1.1×10 ⁻⁴
半田耐熱性 (20秒)	
260°C	異常なし
300°C	異常なし
熱衝擊試験	
-65°C、30分	異常なし
≠125℃、30分	異常なし
(膜厚100μm、100サ イクル)	
誘電率 (1M社、25°C)	4,2
誘電正接(1MHz、25°C)	0, 040

項目 .	結果
体積抵抗率 (Ω・cm)	1.6×10 ¹⁵
耐トリクレン性 (10分、硬度)	異常なし (>6H)
耐酸性(10%HCI、10分)	異常なし
耐アルカリ性 (10%NaOH、10分)	異常なし

尚、市販のウレタン系フォトポリマーにより 形成した150µm厚の硬化膜について、上配の 熱衝撃試験を行つたところ、硬化膜に亀裂の発 生がみられた。

実施例 1

20

25

35

40

- ① 3層プリント配線板の製造
- (i) 第1層目の銅配線パターンの形成

ガラスエポキシ銅張積層板(基板)上にミューロンA(室町化学工業機製、ネガ型パターンレジスト)をラミネートし、その表面を第1層目の配線用マスクフイルムで覆い、超高圧水銀灯を用いて0.2J/cmの照射し露光を行つた後、1.3%の炭酸ナトリウム、リン酸ナトリウムの水溶液で現像し、水洗し、第1層目の配線部分を被覆したミユーロンAの薄膜を形成した。次いで、基板を、65%の塩化第2鉄水溶液に浸漬し基板上の不用部分の銅をエッチング除去した後、更に3%の水酸化ナトリウム水溶液に浸漬し上記ミユーロンAの薄膜を剝離して第1層目の銅配線パターンを形成した。

30 (ii) ポリアミド膜の形成

上記工程(i)で得られた、第1層目の銅配線パターンが形成された基板上に、700μm厚のスペーサーを設け、これに、前記製造例1の②で調製された感光性樹脂組成物を塗布し、平均厚さ約650μmの薄膜を形成し、70℃で2時間乾燥して厚さ70μmのポリアミドの膜を形成した。

(前) パイヤホールの形成

上記工程(ii)で形成されたポリアミドの 膜の表面をスルーホール用マスクパターンで 覆い、超高圧水銀灯を用いて1J/cdの照射し 露光を行った。パイヤホールの現象は、 NMP溶液中で28KHz90Wの超音波洗浄機を 用いて3分間行った。更に、5J/cdの照射し 17

後露光を行つた後、150℃で3分間の後加熱 を行い、ポリアミドの膜を硬化させ、光硬化 膜をそのまま残置し層間絶縁膜とした。

(iv) 第2層目の銅配線パターンの形成

上記工程(ii)で形成された層間絶縁膜を 5 スクラブクリーナー(シブレー社製)を用い て表面処理後、上記層間絶縁膜上及び上記パ イヤホール部に無電解銅メツキ処理を室町化 学工業㈱のMKシリーズに基づき施した。

次いで、上記無電解銅メツキ部上にミユー 10 ロンAをラミネートし、その表面を第2層目 の配線用マスクフイルムで覆い、超高圧水銀 灯を用いて0.08J/cdの照射し露光を行った 後、1.3%の炭酸ナトリウム、リン酸ナトリ ウムの水溶液で現像し、水洗し、ミユーロン 15 Aの薄膜を形成し、第2層目の配線パターン 形成部を得た。

次いで、上記第2層目の配線パターン形成 部に硫酸銅浴による電気メッキ処理を施すた めに、荏原コージライトTHプロセスに基づ 20 き、陽極を銅板にし陰極に基板を装着し、 2A/d mの条件で、1時間電気メツキ処理 を施した。その後、基板を、3%の水酸化ナ トリウム水溶液に浸漬しミユーロンAの薄膜 を剝離し、更に20%の過硫酸アンモニウム水 25 溶液に数秒間浸漬し、無電解銅メッキ処理で 形成された上記無電解銅メッキ部の不用部分 の銅をエツチング除去し、第2層目の銅配線 パターンを形成した。

(v) 第3層目の銅配線パターンの形成 上記工程(ii)~(iv)を繰り返すことに より第3層目の銅配線パターンを形成した。

② 熱衝撃性試験

上記①で製造された3層ブリント配線板を用 いて、MIL規格-STD-202D-107による熱 35 法の工程順序を示す概略図である。 衝撃性試験(-65°C、30分間 ≠125°C、30分間、 100サイクル)を行い、亀裂の発生の有無及び 導通の信頼性を調べたところ、異常は認められ なかつた。

製造例 2

18

① ポリアミドの製造

三口フラスコに乾燥窒素を通じてフラスコ内 を置換した後、塩化リチウム39と合成例1で 得られた3. 5ージアミノ安息香酸エチルメタ クリル酸エステル31.714 8 を入れ、これに NMP240mlを加え溶解した。溶解後、2℃に 冷却し攪拌しながらテレフタル酸ジクロライド 24.364 9 を加えた。この時発熱があり、溶液の 温度が32℃まで上昇した。これを30分間氷水中 で攪拌した後、室温で1時間攪拌をつづけ反応 させた。その後、反応溶液にNMP300mlを加 え希釈した。

更に、反応溶液に、メタクリル酸クロライド 25.8 f をNMP30mlに溶解した溶液を30分間で 滴下して加えた。この時発熱があり、溶液の温 度が35℃まで上昇した。

反応後、反応溶液をメタノール62と水62 の混合液に加えポリアミドを析出させた。析出 物を遮集し乾燥し、白色のポリアミド粉末51% を得た。このポリアミドの対数粘度(ポリアミ ド0.5 8 / NMP100 nl 機度のポリアミド溶液、 30℃) は1.77であつた。

② 感光性樹脂組成物の調製

上記①で得られたポリアミド枌末を用いて鄋 造例1の②と同様にして約170ポイズの感光性 樹脂組成物を調製した。

実施例 2

製造例2の②で調製された感光性樹脂組成物を 用いて、実施例1と同様に、3層ブリント配線板 30 を製造し、それについて熱衝撃性試験を行い亀裂 の発生の有無及び導通の信頼性を調べたところ、 異常は認められなかつた。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の多層プリント配線板の製造方

1……絶縁基板、2……第1層目の配線パター ン、3……フオトポリマーの膜、3′……層間絶 緑膜、4……パイヤホール、5……第2層目の配 線パターン。

